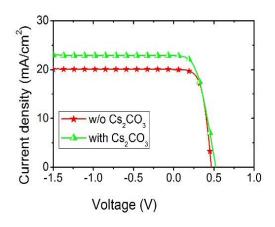
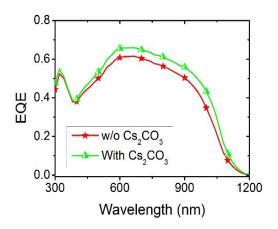
c-Si/PEDOT:PSS 接合太陽電池における裏面 BSF 電界強度の増強 Enhanced BSF of c-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells 埼玉大理工, °Ramesh Devkota, 大木達也, 市川浩紀, 石川良, 上野啓司, 白井肇 Graduate School of Sci. & Eng., Saitama Univ.

°R. Devkota, T. Ohki, K. Ichikawa, R. Ishikawa, K. Ueno and H. Shirai E-mail: Ramesh devkota@hotmail.com

- 1. はじめに:これまで c-Si/PEDOT:PSS 接合太陽電池の高効率化を検討してきた。平坦 Si 上の PEDOT:PSS 単接合で効率 13%を達成したが、より一層の高効率化のためには裏面の界面電 場増強が要求される。この目的に対してこれまで n<sup>+</sup>-a-Si:H, PCBM, Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> または LiF 層数分 子層の挿入による BSF 強度の向上を検討してきた。最近では c-Si/PEDOT:PSS 接合素子構造 において 800℃の P の活性化により効率: 25%,700mV の拡散電位が報告されている。本研究では、塗布プロセスによる裏面側の電子注入効率の改善、電場増強を目的として検討した。
- 2. 実験:清浄 Si (100) (1-5 Ω·cm)に Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>(溶媒: 2-ethoxyethanol)をスピンコート法で堆積し、その後蒸着で Al 裏面電極を形成した。次に裏面に導電性高分子 PEDOT:PSS を 70~100nm 厚スピンコート法で堆積し、140°C、30 分熱処理した。最後に Ag グリッド電極を設けて素子 (3×3 mm²)とした。評価は顕微鏡観察、I-V-T (温度)、外部量子効率 (EQE)、XPS および C-V特性より評価した。
- 3. 結果・考察:図1は、 $Cs_2CO_3$ 溶液に 20分処理( $\sim 2$  nm)有無の c-Si/PEDOT:PSS 接合素子の I-V 特性および EQE 特性を示す。暗時の逆方向電流は抑制され、 $J_{sc}$ は 20 から 22.8mA/cm² まで増大し、 $V_{oc}$ は 0.46 から 0.52 V まで増大したが FF は 0.59 から 0.47 まで減少した。また EQE は可視から赤外領域の範囲で向上した。XPS による考察からは、Cs3d および O1s は A1 と反応することで  $C_{s2}O_2$  ドープ  $CsO_2$  が形成され、n 型半導体として振る舞い、電子注入効率の向上が示唆される。一方  $n^+$ -a-Si:H, PCBM、LiF 極薄層の挿入では紫外領域の EQE のみ向上した。今回は PEDOT:PSS 薄膜上に Ag 電極を設けたのみの構造で素子形成したため直列・並列抵抗の最適化には至っていないが、極薄  $Cs_2CO_3/A1$  は裏面の BSF の形成に寄与していることが期待される。当日は最適化した素子構造に導入した結果を報告する。







**図2** Cs<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>/PEDOT:PSS の EQE スペクトル